

**1. 調制電壓對掃描電容顯微鏡分析電性接面影像之影響**

胡晉璋, 張茂男, 周棟煥, 李耀仁

第 191 期 · 4–13 頁 · 2012 年 12 月 · 掃描探針顯微術專題

[摘要資料]

**2. 高深寬比磁性奈米管磁力影像擷取技術**

郭政宜, 黃郁宸, 吳仲卿

第 191 期 · 14–22 頁 · 2012 年 12 月 · 掫描探針顯微術專題

[摘要資料]

**3. 掃描式電阻式顯微鏡在 IC 產業的應用**

殷開明, 金書正

第 191 期 · 23–28 頁 · 2012 年 12 月 · 掫描探針顯微術專題

[摘要資料]

**4. 掃描式近場光學顯微鏡應用於圖形化藍寶石基板上成長的 GaN 薄膜之非破壞性檢測**

李良箴, 莊佳璁, 宋育泰, 孫允武

第 191 期 · 29–34 頁 · 2012 年 12 月 · 掫描探針顯微術專題

[摘要資料]

**5. 新世代原子力顯微鏡成像技術 - PeakForce Tapping 模式與其衍生量測模式**

林宏旻, 陳彥甫, 張家榮

第 191 期 · 35–45 頁 · 2012 年 12 月 · 掫描探針顯微術專題

[摘要資料]

**6. 有機高分子太陽能電池元件之發展現況**

藍翔, 林上弘, 林清富

第 191 期 · 46–56 頁 · 2012 年 12 月

[摘要資料]

**7. 任意光波形產生之原理與其在毫米波光子學上的應用**

陳奕勳, 黃承彬

第 191 期 · 57–66 頁 · 2012 年 12 月

[摘要資料]

**8. 非接觸式電路板短路檢測離型系統設計**

陳建宏, 張吉進, 黃國政, 廖泰杉, 黃吉宏

第 191 期 · 67–79 頁 · 2012 年 12 月

[摘要資料]

**9. 八百萬畫素手機鏡頭設計**

彭偉捷

第 191 期 · 80–90 頁 · 2012 年 12 月

[摘要資料]